## Машинное обучение, ФКН ВШЭ Семинар №5

## 1 AUC-ROC

На предыдущем занятии мы познакомились с такой важной метрикой качества бинарной классификации, как площадь под ROC-кривой (AUC-ROC). Напомним её определение. Рассмотрим задачу бинарной классификации с метками классов  $\mathbb{Y} = \{-1, +1\}$ , и пусть задан некоторый алгоритм b(x), позволяющий вычислять оценку принадлежности объекта x положительному классу. AUC-ROC позволяет оценивать качество классификации для множества алгоритмов следующего вида:

$$a(x;t) = \begin{cases} -1, \ b(x) \le t, \\ +1, \ b(x) > t, \end{cases}$$

т.е. алгоритмов, присваивающих метки объектам в соответствии с оценками b(x), отсекая их по некоторому порогу t. Каждый алгоритм (получающийся при фиксации значения порога t) представляется точкой на плоскости (FPR, TPR), где

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN} = \frac{FP}{\ell_-},$$

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{\ell_+},$$

 $\ell_-,\ell_+$  — количество объектов отрицательного и положительного классов соответственно. AUC-ROC, в свою очередь, является площадью под получившейся кривой. Изучим подробнее некоторые важные свойства данной метрики.

Критерий AUC-ROC имеет большое число интерпретаций — например, он равен вероятности того, что случайно выбранный положительный объект окажется позже случайно выбранного отрицательного объекта в ранжированном списке, порожденном b(x). Разберем подробнее немного другую формулировку.

Задача 1.1. В ранжировании часто используется функционал «доля дефектных пар». Его можно определить и для задачи бинарной классификации.

Пусть дан классификатор b(x), который возвращает оценки принадлежности объектов классу +1. Отсортируем все объекты по неубыванию ответа классификатора  $b: x_{(1)}, \ldots, x_{(\ell)}$ . Обозначим истинные ответы на этих объектах через  $y_{(1)}, \ldots, y_{(\ell)}$ . Тогда доля дефектных пар записывается как

$$DP(b, X) = \frac{2}{\ell(\ell - 1)} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} > y_{(j)}].$$

Как данный функционал связан с AUC-ROC?

**Решение.** Для начала разберем процедуру построения ROC-кривой. Сперва все объекты сортируются по неубыванию оценки b(x), тем самым формируя список  $x_{(1)}, \ldots, x_{(\ell)}$ . После этого фиксируется значение порога  $t = b(x_{(\ell)}) + 1$ , в этом случае имеем

$$FPR = \frac{FP}{\ell} = \frac{0}{\ell} = 0,$$

$$TPR = \frac{TP}{\ell_+} = \frac{0}{\ell_+} = 0.$$

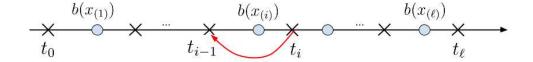
Таким образом, алгоритму  $a(x; b(x_{(\ell)}) + 1)$  соответствует точка (0; 0) на плоскости, откуда начинается построение ROC-кривой.

Заметим, что для построения ROC-кривой достаточно рассмотреть  $(\ell+1)$  различных значений порога t, соответствующих всем различным способам классификации выборки, порожденным алгоритмом b(x), — например, в качестве таких порогов можно рассмотреть следующий набор:

$$t_{\ell} = b(x_{(\ell)}) + 1,$$
  

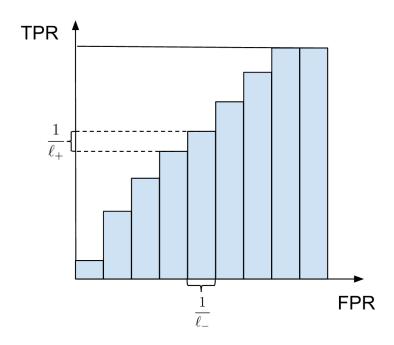
$$t_{i} = \frac{b(x_{(i)}) + b(x_{(i+1)})}{2}, i = \overline{1, \ell - 1},$$
  

$$t_{0} = b(x_{(1)}) - 1.$$



Будем перебирать пороги в порядке невозрастания их значения, начиная с  $t_{\ell}$ . Пусть мы хотим уменьшить значение порога с  $t_i$  до  $t_{i-1}$ . При этом классификация объекта  $x_{(i)}$  (и только его) изменится с отрицательной на положительную. Рассмотрим 2 случая.

- 1.  $y_{(i)} = +1$ . В этом случае классификатор начнет верно классифицировать объект, на котором ранее допускал ошибку, при этом FPR не изменится, а TPR повысится на  $\frac{1}{\ell_+}$ .
- 2.  $y_{(i)} = -1$ . В этом случае классификатор начнет ошибаться на объекте, который ранее классифицировал верно, при этом TPR не изменится, а FPR повысится на  $\frac{1}{\ell_-}$ .



Теперь рассмотрим, как при этом изменяется AUC-ROC. Заметим, что область под ROC-кривой состоит из непересекающихся прямоугольников, каждый из которых снизу ограничен осью FPR, а сверху — одним из горизонтальных отрезков, соответствующих второму из рассмотренных случаев. Поэтому каждый раз, когда имеет место второй случай, к текущей накопленной площади под кривой (которая изначально в точке (0;0) равна 0) добавляется площадь прямоугольника, горизонтальные стороны которого равны  $\frac{1}{\ell_-}$ , а вертикальные равны  $\frac{1}{\ell_+}\sum_{j=i+1}^{\ell}[y_{(j)}=+1]$  (доля уже рассмотренных положительных объектов среди всех положительных), поэтому в этом случае текущее значение AUC-ROC увеличивается на  $\frac{1}{\ell_-\ell_+}\sum_{j=i+1}^{\ell}[y_{(j)}=+1]$ . Итого, финальное значение AUC-ROC можно посчитать следующим образом:

$$\begin{aligned} & \text{AUC} = \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i=1}^{\ell} [y_{(i)} = -1] \sum_{j=i+1}^{\ell} [y_{(j)} = +1] = \\ & = \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=i+1}^{\ell} [y_{(i)} < y_{(j)}] = \\ & = \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} (1 - [y_{(i)} > y_{(j)}] - [y_{(j)} = y_{(i)}]) = \\ & = \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} (1 - [y_{(j)} = y_{(i)}]) - \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} > y_{(j)}] = \\ & = \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \frac{\ell(\ell - 1)}{2} - \frac{\ell_{+}(\ell_{+} - 1)}{2\ell_{+}\ell_{-}} - \frac{\ell_{-}(\ell_{-} - 1)}{2\ell_{+}\ell_{-}} - \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j} [y_{(i)} > y_{(j)}] = \\ & = 1 - \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j} [y_{(i)} > y_{(j)}]. \end{aligned}$$

Отсюда получаем, что AUC-ROC и доля дефектных пар связаны следующим соотношением:

$$DP(b, X) = \frac{2\ell_{-}\ell_{+}}{\ell(\ell - 1)} (1 - AUC(b, X)).$$

**Задача 1.2.** Пусть даны выборка X, состоящая из 5 объектов, и классификатор b(x), предсказывающий оценку принадлежности объекта положительному классу. Предсказания b(x) и реальные метки объектов приведены ниже:

$$b(x_1) = 0.2, \quad y_1 = -1,$$
  
 $b(x_2) = 0.4, \quad y_2 = +1,$   
 $b(x_3) = 0.1, \quad y_3 = -1,$   
 $b(x_4) = 0.7, \quad y_4 = +1,$   
 $b(x_5) = 0.05, \quad y_5 = +1.$ 

Вычислите AUC-ROC для множества классификаторов a(x;t), порожденного b(x), на выборке X.

**Решение.** В соответствии с процессом построения ROC-кривой, описанным в предыдущей задаче, отсортируем оценки  $b(x_i)$  в порядке их неубывания:  $(b(x_{(i)}))_{i=1}^{\ell} = (0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.7)$ . Также составим последовательность реальных меток объектов из этого упорядоченного списка:  $(y_{(i)})_{i=1}^{\ell} = (+1, -1, -1, +1, +1)$ .

Построим ROC-кривую (см. рис. 1), откуда AUC-ROC =  $\frac{2}{3}$ .

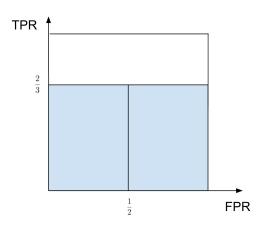


Рис. 1. Иллюстрация к задаче 1.2.

Заметим, что при вычислении AUC-ROC на некоторой выборке X для итогового классификатора a(x;t) важны не конкретные значения  $b(x_i)$ ,  $i=\overline{1,\ell}$ , а порядок расположения объектов в отсортированном по неубыванию списке  $b(x_{(1)}),\ldots,b(x_{(\ell)})$ ,

порожденным алгоритмом b(x). Таким образом, для фиксированной выборки X алгоритм b(x) задаёт перестановку на её объектах, которая в дальнейшем используется при расчёте AUC-ROC.

Задача 1.3. Пусть b(x) — классификатор, предсказывающий оценку принадлежности объекта x классу +1 таким образом, что для некоторой выборки X он равновероятно выдаёт на её объектах одну из всех возможных перестановок. Чему равно матожидание AUC-ROC этого классификатора?

**Решение.** Как было показано в задаче 1.1, для AUC-ROC верно

AUC = 
$$\frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} = -1][y_{(j)} = +1],$$

поэтому

$$\mathbb{E}AUC = \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} \mathbb{E}([y_{(i)} = -1][y_{(j)} = +1]).$$

Заметим, что величина  $[y_{(i)}=-1][y_{(j)}=+1]$  принимает значения 0 и 1, поэтому

$$\mathbb{E}([y_{(i)} = -1][y_{(j)} = +1]) = \mathbb{P}(y_{(i)} = -1, y_{(j)} = +1) = \frac{\ell_-\ell_+(\ell-2)!}{\ell!} = \frac{\ell_-\ell_+}{\ell(\ell-1)}.$$

Отсюда имеем

$$\mathbb{E}AUC = \frac{1}{\ell_{-}\ell_{+}} \sum_{i < j}^{\ell} \frac{\ell_{-}\ell_{+}}{\ell(\ell - 1)} = \frac{\ell(\ell - 1)}{2} \frac{1}{\ell(\ell - 1)} = \frac{1}{2}.$$

Итого, можем заметить, что значение AUC-ROC, близкое к  $\frac{1}{2}$ , означает, что классификатор близок к случайному, тогда как значение, равное 1, означает, что классификатор безошибочно классифицирует объекты при некотором значении порога.

Задача 1.4. Пусть b(x) — некоторый классификатор, предсказывающий оценку принадлежности объекта x положительному классу, и при этом AUC-ROC множества классификаторов a(x;t), порожденных b(x), на некоторой выборке X принимает значение, меньшее 0.5. Как можно скорректировать прогнозы классификаторов a(x;t), чтобы они были более осмысленными по сравнению c прогнозами классификатора, выдающего случайные ответы?

**Решение.** Заметим, что, поскольку AUC-ROC < 0.5, то ROC-кривая находится под диагональю единичного квадрата.

Для некоторого классификатора a(x;t) рассмотрим классификатор  $a^*(x;t)$ , выдающий противоположные метки по сравнению с a(x;t), т.е.:

$$a^*(x;t) = -a(x;t).$$

При этом будут выполняться соотношения

$$TPR(a^*, X) = FPR(a, X),$$
  
 $FPR(a^*, X) = TPR(a, X),$ 

поэтому классификатор  $a^*(x;t)$  будет представлен на плоскости точкой, симметричной точке, отвечающей классификатору a(x;t), относительно диагонали единичного квадрата. Заметим, что это верно для всех значений t, поэтому каждой точке исходной ROC-кривой, расположенной под диагональю единичного квадрата, будет соответствовать точка, расположенная над ней. В связи с этим AUC-ROC множества классификаторов  $a^*(x;t)$  принимает значение, большее 0.5, а прогнозы классификаторов  $a^*(x;t)$  более осмысленны по сравнению со случайным классификатором.

## 2 Предсказание вероятностей

Разберемся, каким требованиям должен удовлетворять классификатор, чтобы его выход можно было расценивать как оценку вероятности класса.

Пусть в каждой точке  $x \in \mathbb{X}$  пространства объектов задана вероятность  $p(y==+1\,|\,x)$  того, что данный объект относится к классу +1, и пусть алгоритм b(x) возвращает числа из отрезка [0,1]. Потребуем, чтобы эти предсказания пытались в каждой точке x приблизить вероятность положительного класса p(y=+1|x).

Разумеется, выполнение этого требования зависит от функции потерь — минимум ее матожидания в каждой точке x должен достигаться на данной вероятности:

$$\arg\min_{b\in\mathbb{R}}\mathbb{E}\left[L(y,b)|x\right]=p(y=+1|x).$$

**Задача 2.1.** Покажите, что квадратичная функция потерь  $L(y,z)=([y=+1]-z)^2$  позволяет предсказывать корректные вероятности.

**Решение.** Заметим, что поскольку алгоритм возвращает числа от 0 до 1, то его ответ должен быть близок к единице, если объект относится к положительному классу, и к нулю — если объект относится к отрицательному классу.

Запишем матожидание функции потерь в точке x:

$$\mathbb{E}\left[L(y,b)|x\right] = p(y=+1|x)(b-1)^2 + (1-p(y=+1|x))(b-0)^2.$$

Продифференцируем по b:

$$\frac{\partial}{\partial b}\mathbb{E}\left[L(y,b)|x\right] = 2p(y=+1|x)(b-1) + 2(1-p(y=+1|x))b = 2b - 2p(y=+1|x) = 0.$$

Легко видеть, что оптимальный ответ алгоритма действительно равен вероятности:

$$b = p(y = +1|x).$$

**Задача 2.2.** Покажите, что абсолютная функция потерь  $L(y,z) = |[y=+1]-z|, z \in [0;1]$ , не позволяет предсказывать корректные вероятности.

**Решение.** Запишем матожидание функции потерь в точке *x*:

$$\mathbb{E}\left[L(y,b)|x\right] = p(y=+1|x)|1-b| + (1-p(y=+1|x))|b| = p(y=+1|x)(1-b) + (1-p(y=+1|x))b.$$

Продифференцируем по b:

$$\frac{\partial}{\partial b} \mathbb{E}\left[L(y,b)|x\right] = 1 - 2p(y = +1|x) = 0.$$

Рассмотрим 2 случая:

- 1.  $p(y = +1|x) = \frac{1}{2}$ . Тогда  $\mathbb{E}[L(y,b)|x] = \frac{1}{2} \quad \forall b \in [0;1]$ , а потому классификатор не позволяет предсказывать корректную вероятность в точке x.
- 2.  $p(y=+1|x) \neq \frac{1}{2}$ . В этом случае интервал (0;1) не содержит критических точек, а потому минимум матожидания достигается на одном из концов отрезка [0;1]:

$$\min_{b \in [0;1]} \mathbb{E} [L(y,b)|x] = \min (\mathbb{E} [L(y,0)|x], \mathbb{E} [L(y,1)|x]) = \min (p(y=+1|x), 1-p(y=+1|x)).$$

Отсюда  $\arg\min_{b\in[0;1]}\mathbb{E}\left[L(y,b)|x\right]\in\{0,1\}$ , а потому классификатор также не позволяет предсказывать корректную вероятность в точке x.

## 3 SVM

Будем рассматривать задачу бинарной классификации с метками  $\mathbb{Y}=\{-1,+1\}$  и линейные классификаторы вида

$$a(x) = \operatorname{sign}\langle w, x \rangle + b, w \in \mathbb{R}^d, b \in \mathbb{R}.$$

На лекции были приведены оптимизационные задачи метода опорных векторов (SVM) для случаев линейно разделимой и неразделимой выборок. Напомним, как выглядит задача для второго случая:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} ||w||^2 + C \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i \to \min_{w,b,\xi}, \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \ge 1 - \xi_i, \quad i = \overline{1, \ell}, \\ \xi_i \ge 0, \quad i = \overline{1, \ell}. \end{cases}$$

Поскольку выборка не является линейно разделимой, решить исходную оптимизационную задачу не представляется возможным, в связи с чем вводятся штрафы  $\xi_i$ ,  $i=\overline{1,\ell}$ , для объектов за попадание внутрь разделяющей полосы. При этом излишний акцент на максимизации отступа приводит к большой ошибке на обучении, а «подгонка» под обучающую выборку, как правило, приводит к маленькой ширине разделяющей полосы. В связи с этим гиперпараметр C отвечает за то, какая из указанных целей является более приоритетной, — чем больше значение C, тем сильнее модель будет настраиваться на обучающую выборку.